

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

MADDE 1 - (1) Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen “TÜBİTAK Patent Destek Programı Uygulama Esasları”nın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programına ilişkin Uygulama Esaslarının belirlenmesidir.”

MADDE 2- (1) Aynı Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Uygulama Esasları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından TÜRKPATENT’e yapılan ulusal patent başvurularının, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularının ve PCT başvuruları sonrasında EPO, JPO, KIPO, SIPO veya USPTO nezdindeki ülke giriş, inceleme raporu ve tescil süreçlerinin hibe (geri ödemesiz) olarak desteklenmesi ve ödül verilmesine ilişkin idari, mali ve teknik hususların usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 3- (1) Aynı Esasların 4 üncü maddesinin başlığı “Tanımlar ve Kısaltmalar” olarak, birinci fıkrasında yer alan “Buluş Değerleme Formu”, “Buluş Değerleme Kurulu”, “Patent Başvurusu Vekil Desteği”, “Patent Ofisi”, “Patent Tescil Vekil Ödülü”, “Patent Tescil Vekil Ödül Formu”, “TPE”, “Ulusal Patent Başvurusu”, “Ulusal Patent Tescil Ödülü”, “Uluslararası İnceleme Raporu Desteği”, “Uluslararası Patent Başvurusu”, “Uluslararası Patent Başvuru Desteği”, “Uluslararası Patent Tescil Ödülü”, “Uluslararası Patent Tescil Ödül Formu” tanımları aşağıdaki gibi değiştirilmiş; “KIPO”, “SIPO” tanımları eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Tanımlar ve Kısaltmalar

d) Buluş Değerleme Formu (PD-201): Patent başvurusunun teknolojik ve ticari olarak değerlendirilmesi, buluşun hangi ülkelerde korunmasının istenildiği, ülke seçimlerinde dikkate alınan kriterlerin belirtildiği, uluslararası inceleme raporu desteği başvurusu için kullanılan, ekinde PCT, TÜRKPATENT, JPO, EPO, SIPO, KIPO veya USPTO kaynaklı araştırma raporu veya araştırma ve inceleme raporlarının, ödeme belgelerinin ve patent dosyasının bir kopyasının bulunduğu, TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan ve başvuru sahibi tarafından doldurulan formu,

e) Buluş Değerleme Kurulu: Uluslararası patent başvurularında PCT, JPO, EPO, SIPO, KIPO veya USPTO kaynaklı araştırma raporu veya araştırma ve inceleme raporları sonuçlarından yola çıkarak buluş konusunun patentlenebilirliğinin ve patent başvurusunun teknolojik ve ticari yönünü değerlendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen konu uzmanı kişilerden oluşturulan kurulu,

h) KIPO: Kore Fikri Mülkiyet Ofisini,

k) Patent Başvurusu Vekil Desteği: Vekil kullanılarak, TÜRKPATENT nezdinde yapılan ulusal patent başvurularında vekile verilen desteği,

m) Patent Ofisi: Bu Uygulama Esasları kapsamında destek sağlanan patent



başvurularının yapıldığı TÜRKPATENT, EPO, WIPO, JPO, SIPO, KIPO ve USPTO kuruluşlarını,

n) Patent Tescil Vekil Ödül Formu (PD-102): TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ulusal başvurularda vekil kullanılması durumunda, TÜBİTAK'a ödül başvurusu için kullanılan ve TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan formu,

o) Patent Tescil Vekil Ödülü: Ulusal patent başvurusu sonucunda patent tescil belgesi alınan başvurularda TÜBİTAK tarafından, Vekile verilecek olan ödülü,

r) SIPO: Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisini,

t) TÜRKPATENT: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

u) Ulusal Patent Başvurusu: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından EPC veya PCT kapsamında Türkiye'ye yapılan başvurular hariç olmak üzere TÜRKPATENT'e yapılan patent başvurusunu,

y) Ulusal Patent Tescil Ödülü: Doğrudan veya WIPO kaynaklı olarak TÜRKPATENT'e yapılan ulusal patent başvurusu sonucunda patent tescil belgesi alınması veya EPC kaynaklı patent tescil belgesinin Türkiye'de geçerlilik kazanması durumunda başvuru sahibine verilecek olan ödülü,

aa) Uluslararası İnceleme Raporu Desteği: Uluslararası Patent Başvurusunda PCT kapsamında TÜRKPATENT, EPO, JPO, SIPO, KIPO, USPTO tarafından düzenlenecek inceleme raporu için TÜBİTAK tarafından verilen hibe desteği,

bb) Uluslararası Patent Başvuru Desteği: Uluslararası patent başvuruları için verilecek hibe desteği,

çç) Uluslararası Patent Başvurusu: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından PCT kapsamında WIPO'ya yapılan uluslararası patent başvurusunu,

dd) Uluslararası Patent Tescil Ödül Formu (PD-202): Uluslararası Patent Tescil Ödülünden faydalanabilmek için kullanılan, ekinde EPO veya USPTO'dan tarafından hazırlanan tescil belgeleri için belgenin bir kopyası, JPO, KIPO veya SIPO tarafından hazırlan tescil belgeleri için ise patent tescil belgesinin bir kopyası ve noter onaylı tercümesi bulunan ve TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan formu

ee) Uluslararası Patent Tescil Ödülü: PCT kapsamında yapılan ve USPTO, JPO, SIPO, KIPO veya EPO tarafından tescil edilen patente ilişkin başvuru sahiplerine verilen ödülü,"

MADDE 4- (1) Aynı Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu program ile Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru ve tescil sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve Türkiye menşeli patent sayısının artırılması hedeflenmektedir.”

MADDE 5- (1) Aynı Esasların 6 ncı maddesinin başlığı “ Desteklenen Patent Gideri ve Ödüller” olarak; ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Desteklenen Patent Gideri ve Ödüller

(2) Ulusal Patent Başvurusunun, patent belgesine dönüşmesi durumunda başvuru sahibine Ulusal Patent Tescil Ödülü ve vekil kullanılması durumunda Vekile, Patent Tescil Vekil Ödülü verilir.

(4) Uluslararası patent başvurusunun EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca Uluslararası Patent Tescil Ödülü verilir.

(6) Bu destek programı kapsamında faydalı model başvurularına dönüşen patent başvurularının Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği sonrasındaki süreçlerine herhangi bir destek sağlanmaz.”

MADDE 6- (1) Aynı Esasların 8 inci maddesinin, birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası kaldırılmış ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Aynı patent ailesi içerisinde yer alan ve TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş patentlere aşağıdaki durumlardan yalnızca birine göre ulusal patent tescil ödülü verilir.

a) Doğrudan TÜRKPATENT’e yapılan patent başvurusunun patent belgesine dönüşmesi.

b) PCT kaynaklı olarak TÜRKPATENT’e yapılan patent başvurusunun patent belgesine dönüşmesi.”

MADDE 7- (1) Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TÜRKPATENT veya WIPO’ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

(3) TÜRKPATENT nezdinde vekil sicil kaydı bulunan vekiller, başvuru sahibi olarak bu Uygulama Esasları kapsamında, başvuru sahiplerine verilecek desteklerden yararlanamazlar.

(4) Patent başvurusu TÜRKPATENT nezdinde vekil sicil kaydı bulunan bir vekil aracılığıyla yapılmış ise vekil, patent başvuru vekil desteği ve patent tescil vekil ödülünden yararlanabilir.

(5) Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler, üniversiteler tarafından kurulmuş sermaye şirketi niteliğindeki teknoloji transfer ofisleri ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.”

MADDE 8- (1) Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1)...

(ç) Patent başvurusunun vekil aracılığıyla yapılması halinde, vekilin TÜRKPATENT nezdinde sicil kaydının olmaması,

(2) PCT kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT seçilmemesi durumunda bu Uygulama Esaslarında yer alan hibe destek ve ödüllerden faydalanılamaz.

A.

(3) Patent Başvuru sahipleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişilerin veya Türkiye’de yerleşik olmayan şirketlerin yer alması veya bu Uygulama Esaslarının 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında destek başvurusu yapamayacağı belirten kuruluşların bulunması durumunda bu Uygulama Esasları kapsamında başvuruları kabul edilmez.”

MADDE 9- (1) Aynı Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ulusal Patent Başvurularına bu program kapsamında aşağıdaki hibe destekler sağlanır.

a) Başvuru sahibi, TÜRKPATENT’in internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği talebini de yapabilir. Araştırma raporu desteği taleplerine “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda destek sağlanır.

b) Araştırma Raporunun düzenlenmesinin ardından başvuru sahibi TÜRKPATENT’in internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla Ulusal Patent Başvurularında İnceleme Raporu Desteği talebini de yapabilir. İnceleme raporu desteği taleplerine “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda destek sağlanır.

c) TÜRKPATENT’e yapılan Ulusal Patent Başvurularının vekil kullanılarak yapılması durumunda vekil, PD-101 formu doldurarak Patent Başvurusu Vekil Desteği başvurusunda bulunabilir. Vekil desteğine ilişkin başvurular, vekil tarafından her takvim yılının Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı ay içinde TÜRKPATENT tarafından Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ve bu Program kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patent başvuruları için toplu halde bir başvuru ile yapılır. Söz konusu Vekil Desteği, “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

ç) TÜRKPATENT tarafından patent tescil belgesinin başvuru sahibine verilmesinden sonra, başvuru sahibi tarafından PD-100 formu ile TÜBİTAK’a Ulusal Patent Tescil Ödülü başvurusu yapılabilir. Yapılan inceleme sonucunda tescil edilen patente ilişkin ödül desteği “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

d) TÜRKPATENT tarafından tescil edilen patent başvurularının vekil kullanılarak yapılmış olması durumunda, vekil tarafından PD-102 formu doldurularak TÜBİTAK’a Patent Tescil Vekil Ödülü başvurusu yapılabilir. Ödülün alınabilmesi için başvuru ve tescil aşamalarının tamamında aynı vekilin çalışmış olması ve patent başvuru sahibinin, vekilin ödül alması yönünde yazılı onay vermesi zorunludur. Patent Tescil Vekil Ödülüne ilişkin başvurular, vekil tarafından her takvim yılının Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 ay içinde tescil belgesi alan, bu program kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patentler için toplu halde bir başvuru ile yapılır. Söz konusu ödül, “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) bentlerinde belirtilen hibe destekler, TÜBİTAK ile TÜRKPATENT arasında imzalanan protokolde belirtildiği biçimde TÜRKPATENT’in banka hesabına yatırılır ve TÜRKPATENT bu desteklere ilişkin alacağı tutarları bu hesaptan karşılar. Başvuru sahiplerine söz konusu süreçlerde doğrudan herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 10- (1) Aynı Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin 1) ve 2) numaralı alt bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkranın (b) bendi çıkarılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Uluslararası Patent Başvurularına bu program kapsamında aşağıdaki hibe destekler sağlanır.

a) Kabul Ofisi olarak TÜRKPATENT kullanılarak WIPO’ya yapılan patent başvurularında, başvuru sahibi, PD-200 formunu doldurarak Uluslararası Patent Başvuru Desteği talebini TÜRKPATENT’e sunabilir. Uluslararası Patent Başvuru Desteği “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında desteklenmiş başvuru sahipleri, ilgili patent için PD-201 formu ile birlikte TÜBİTAK’a Uluslararası İnceleme Raporu Desteği talebinde bulunabilir. Uluslararası İnceleme Raporu Desteği, EPO, JPO, SIPO, KIPO, USPTO’nun biri ya da daha fazlası nezdinde yapılan inceleme raporu taleplerine istinaden sağlanır. PCT başvurularında Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi (IPEA) olarak TÜRKPATENT’in seçildiği ön inceleme talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. İnceleme raporu talep edildiğine ve gerekli ödemelerin yapıldığına dair belgeler PD-201 ekinde TÜBİTAK’a sunulur. Buluş Değerleme Kurulu söz konusu PD-201 formunu değerlendirir. Desteklenmesi uygun bulunan başvurular için destek kapsamı oluşturur. Uluslararası İnceleme Raporu Desteği, “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Buluş Değerleme Kurulu tarafından patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı için başvurusu destek kapsamına alınmayan başvuru sahipleri, patentlenebilirlik kriterleri ile ilgili patent ofislerinden olumlu yeni raporlar alması durumunda PD201 formu ile TÜBİTAK’a ikinci ve son kez Uluslararası İnceleme Raporu Desteği talebinde bulunabilir. Bu durumda bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlem yapılır.

ç) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında desteklenmiş başvurunun TÜRKPATENT, EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi halinde patent sahibi TÜBİTAK’a;

1) PCT kapsamında EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tescilleri için PD-202 formunu doldurarak Uluslararası Patent Tescil Ödülü başvurusunda bulunabilir. EPO veya USPTO tarafından yapılan tesciller için patent tescil belgesinin bir kopyası JPO, KIPO, SIPO tarafından yapılan tesciller için tescil belgesinin bir kopyası ve belgenin noter onaylı tercümesi PD-202 ekinde TÜBİTAK’a sunulur. Uluslararası Patent Tescil Ödülü, “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

2) PCT ve EPC kaynaklı olarak TÜRKPATENT tescilleri için PD-100 formunu doldurarak Ulusal Patent Tescil Ödülü başvurusunda bulunabilir. Ulusal Patent Tescil Ödülü, “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hibe desteği, TÜBİTAK ile TÜRKPATENT arasında imzalanan protokolde belirtildiği biçimde TÜRKPATENT’in banka hesabına yatırılır ve TÜRKPATENT bu desteklere ilişkin alacağı tutarları bu hesaptan karşılar. Başvuru sahiplerine söz konusu süreçlerde doğrudan herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen hibe ve ödül destekleri, gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesaplarına, TÜBİTAK tarafından yatırılır.”

MADDE 11- (1) Aynı Esasların 16 ncı maddesine aşağıda belirtilen üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Fazla denen tutarın kuruluřa bildirilmesini mteakiben bir ay ierisinde TBİTAK’a iade edilmemesi durumunda, yapılan fazla deme, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.”

MADDE 12- (1) Aynı Esaslara ařağıda belirtilen Geici Madde-3 eklenmiřtir.

“**Geici Madde 3** – (1) 07/10/2017 tarihi itibarı ile deęerlendirme, izleme ve sonulandırma sreleri devam eden bařvuruların deęerlendirilmesi ve desteklenmesinde Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(2) 1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak PD-101 ve PD-102 bařvuruları, 2017 yılının tamamını kapsayacak řekilde 1 yıllık olarak yapılır.

(3) 07/10/2017 tarihinden nce EPO, JPO veya USPTO’ya yapılan patent bařvurularında bařvuru sahibi, ilgili ofise arařtırma raporu dzenlenmesini talep ettikten sonra, PD-200 formunu doldurarak TBİTAK’a Uluslararası Patent Bařvuru Desteęi talebinde bulunabilir. Bu bařvuruların deęerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonulandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(4) Bu maddenin 3 nc fıkrası kapsamında desteklenmiř bařvuru sahipleri, PD-201 formu ile birlikte TBİTAK’a Uluslararası İnceleme Raporu Desteęi talebinde bulunabilir. Bu bařvuruların deęerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonulandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(5) Bu maddenin 4 nc fıkrası kapsamında desteklenmiř bařvuru sahipleri, PD-202 formu ile birlikte TBİTAK’a Uluslararası Patent Tescil dl talebinde bulunabilir. Bu bařvuruların deęerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonulandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(6) 07/10/2017 tarihinden nce PCT kapsamında WIPO’ya yapılmıř olan patent bařvuruları iin yapılacak Uluslararası İnceleme Raporu Desteęi ve Uluslararası Patent Tescil dl bařvurularının deęerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonulandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.”

Yrrlk

MADDE 12 - (1) Bu Uygulama Esasları Bilim Kurulu tarafından kabul edildięi tarihte yrrlęe girer.

Yrtme

MADDE 13 - (1) Bu Uygulama Esaslarını TBİTAK Bařkanı yrtr.